PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication numb r:

09-215072

(43)Date of publication of application: 15.08.1997

(51)Int.CI.

H04Q 11/04 G02F 1/01 G02F 1/35 H04B 10/08 H04B 10/02 H04Q 3/52

(21)Application number : 08-022358

(71)Applicant: NIPPON TELEGR & TELEPH CORP

<NTT>

(22)Date of filing:

08.02.1996

(72)Inventor: KOGA MASABUMI

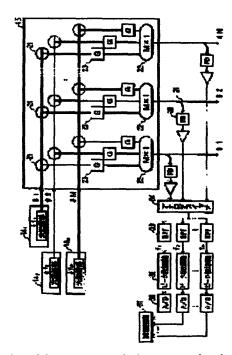
SATO KENICHI

(54) OPTICAL PATH MONITOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To uniformalize signal light levels of each wavelength outputted from an optical switch section by monitoring whether or not optical paths are cross— connected to output ports correctly.

SOLUTION: A PLT signal with each frequency separated by a band-pass filter 33 is given to a peak detection circuit 35, in which the amplitude is detected and the signal is converted by an A/D converter 36 into a digital signal, and it is given to a control circuit 37. The control circuit 37 compares each level of each PLT signal having the respective frequency with a reference voltage Vref1 to detect signal interruption. When the level is higher than the r ference voltage Vref1, it is recognized that an optical path is cross-connected to an output port being a monitor object selected by an analog switch 34 and when the level is smaller than the reference voltage Vref1, it is recognized that an optical path is not cross-connected to an output port. Through the recognition above, since it is correctly recognized that each of M-sets of optical paths is



connected to any of N-sets of M×1 photocouplers 22 and the signal is outputted thereto, whether or not the optical paths are set correctly is monitored as a node.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

18.04.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of r j ction or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rej ction]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

Japanese laid-open patent publication No.9-215072 laid-open on August 15, 1997.

Japanese laid-open patent publication No. 9-215072 discloses conventional methods of monitoring the correspondence between the signal transmitter and the signal receiver in the wavelength-multiplexed optical network, wherein pilot tone signals assigned with frequencies specific to wavelengths of the main optical signals are superimposed as identifiers to the main optical signals so as to monitor a set state of an optical path and an optical signal level. The superimposition of the pilot tone signal over the main optical signal causes not only a deterioration in carrier-to-noise ratio of the pilot tone signal but also another deterioration in quality of the main optical signal. Simple consideration of only the presence or the absence of the pilot tone signal may provide undesired limitations to a maximum value of a transmittable distance of the main optical signal and another maximum value of a transmission rate of the main optical signal. Further, a laser diode is sub-carrier-modulated with the pilot tone signal for emitting a main optical signal superimposed with the pilot tone signal. This makes it necessary for replace the pilot tone signal as an identifier to take place a photoelectric conversion of the main optical signal. The photoelectric conversion of the main optical signal is essential for replacing the pilot tone signal as an identifier.

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-215072

(43)公開日 平成9年 (1997) 8月15日

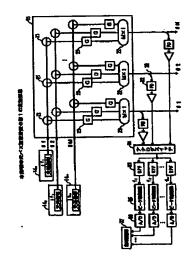
(51) Int. Cl. 6		識別記号	庁内整理番号	F 1		技術表示箇所		
	11/04			H046	11/04	I	٠	
G 0 2 F	1/01			G 0 2 F	1/01	(2	
	1/35	501			1/35	501		
H 0 4 B	10/08			H 0 4 G	3/52	1	3	
 •	10/02			H 0 4 E	3 9/00	1	ζ.	
			審查請求	未請求請求項	の数4	OL (全 10 頁)	最終頁に続く	
(21)出願番号		特願平8-22358		(71)出願人	0000042			
				1		官電話株式会社		
(22)出願日		平成8年(1996)	996) 2月8日			新宿区西新宿三丁目	19番2号	
				(72)発明者			10400 01+	
						新宿区西新宿三丁目	19番2号 日本	
				(70) Stenis #.	•	話株式会社内		
				(72)発明者		佐藤 健一 東京都新宿区西新宿三丁目19番2号 日本		
						新伯区四初但二丁日 話株式会社内	10HPO HAP	
				(74) (DTH 1				
				(74)代理人	开理工	古谷史旺		
		•						

(54) 【発明の名称】 光パス監視装置

(57)【要約】

【課題】 光パス網の概念を用いたネットワーク構成において、光パスの設定状態を監視し、光パスに対応した信号光レベルを容易に制御する。

【解決手段】 光パス・クロスコネクトシステムの光スイッチ部で、信号光に重畳したPLT信号をモニタして光パスの設定状態および信号光レベルの監視と制御を行う。主信号光に重畳されたPLT信号には波長に固有の周波数を割り当てるので、各周波数成分の振幅値を検出することにより、波長多重化信号光の各光パスの設定状態と信号光レベルとを認識する。



【特許請求の範囲】

[請求項1] N本の入力用光伝送路から入力されるM 彼の波長多重化信号光をそれぞれM本の光パスとして認識し、N本の出力用光伝送路に対してN×M本の光パスのクロスコネクトを行う光パス・クロスコネクトシステムにおいて、

波長の異なるM本の光パスには、主信号情報とは別に、 各波長に固有に割り当てられた周波数のパイロット・トーン信号が重畳されており、

前記光パス・クロスコネクトシステムでクロスコネクト を行う光スイッチ部の出力信号光強度の一部を分岐する 光分岐手段と、

前記光分岐手段で分岐された信号光を電気信号に変換 し、前記各周波数のパイロット・トーン信号の振幅値を 検出するパイロット・トーンレベル検出手段と、

前記各周波数のパイロット・トーン信号の振幅値から、 前記光スイッチ部の出力ポートにおける波長多重数およ び信号光レベルを検出し、各光バスの設定状態を監視す る制御手段とを備えたことを特徴とする光パス監視装 置。

【請求項2】 光スイッチ部内に、光パスに対応する信号光レベルを可変させる光可変減衰器と、パイロット・トーンレベル検出手段で検出された各周波数のパイロット・トーン信号の振幅値が均一になるように前記光可変減衰器を制御し、均一な信号光レベルに調整する光可変減衰器制御手段とを備えたことを特徴とする請求項1に記載の光パス監視装置。

【請求項3】 光可変減衰器は、シリカ系基板上に形成した導波路型干渉計に熱光学効果による導波路屈折率変化を生じさせて光可変減衰機能を実現した構成であることを特徴とする請求項2に記載の光パス監視装置。

【請求項4】 光可変減衰器は、半導体レーザ光増幅器 を用いて構成されたことを特徴とする請求項2に記載の 光パス監視装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

)

【発明の展する技術分野】本発明は、波長多重化伝送路で光バスの設定状態を監視する光パス監視装置に関する。

[0002]

【従来の技術】パイロット・トーン(以下「PLT」という)信号を用いて伝送路状態を監視する技術は、単一波長システムではすでに実用化されており、波長多重化伝送路で用いる方式についても論文発表されている。しかし、従来の監視方式には光パスの設定状態を即時的に把握できる機能は備えられていない。ここでは、波長多重化伝送路でPLT信号を用いた従来の伝送路監視方式について説明する。

[0003] 図5は、従来の伝送路監視方式の概要を示す (参考文献、 G.R.Hill, et al., " A Transport Netw

ork 1 Layer Based on Optical Network Elements", I EEEJournal of Lightwave Technology, vol.11, No.5/6, pp.674-675, 1993)。図において、発信ノードAでは主信号にPLT信号を周波数多重して重畳する。中間ノードBでは、信号光を終端することなくPLT信号をモニタすることにより伝送路状態を監視する。PLT信号の周波数は波長多重する信号光(チャネル)ごとに異なっており、各周波数のPLT信号のレベルを検出することにより各波長の信号状態を監視することができる。

2

10 【0004】図6は、PLT信号を特定するためのデータを示す。図において、横軸はPLT用の変調周波数 (kHz)、縦軸はチャネル(波長)間のクロストーク (dB)を示す。一般に、波長多重化伝送路では波長多重化するために損失を受ける光強度をEDFA (エルビウム添加光ファイバ増幅器)等で増幅してノードから送出する。EDFAは利得飽和領域で用いることになるが、飽和利得の応答速度はミリ秒のオーダである。それより低速な強度変調成分が信号光に含まれていると、チャネル間でクロストークとなり相互干渉を及ぼすことになる。飽和利得の応答速度より十分に高速に変調されたPLT信号を用いると利得が揺らがず一定となるので、他

の波長に影響を及ぼすことはなくなる。上記の参考文献

では10klk以上が適していると述べている。 【0005】

[発明が解決しようとする課題]しかし、上述した従来技術を用いたとしても、光パスのクロスコネクションを信号光の状態で空間的に行う光パス・クロスコネクトシステムでは、光パス設定状態を把握することは困難であった。困難となる例を以下に示す。図7は、5つのノー30 ド間に設定される光パスの様子を示す。ノードB, Cからそれぞれ2波長の信号光が送出され、ノードAを経由してノードDとノードEに向かう。ノードBから送出された波長λ1, λ2 により張られる光パスはそれぞれノードD, Eに向かう。同様に、ノードCから送出された波長λ1, λ2 により張られる光パスはそれぞれノードE, Dに向かう。

【0006】このように5つのノード間で張られる4本の光パスにおいて、従来技術のように波長え1, 2にそれぞれ周波数f1, f2のPLT信号が重畳されているとする。ノードEでは、波長入1, 2によって張られた光パスを終端することになる。このとき、波長入1の信号光がノードBからのものであるかノードCからのものであるかは、PLT信号からは判別不能である。同様に、ノードAの出力端でも送出している方向が正しいか否かをPLT信号から判別できない。

【0007】図8は、ノード内の光バス・クロスコネクトシステムの構成例を示す(参考文献:古賀 他、「光バス・クロスコネクトシステム-5ノード間伝達実験ー」、1995年電子情報通信学会通信ソサイエティ大会議 50 演論文集2、論文番号SB-9-4)。図において、光バス・

10

クロスコネクトシステムの入力と出力には、それぞれN本の光ファイバ11」(1≦j≦N)が用意されており、目的のノードと接続される。各光ファイバには、M波の波艮多重された信号光が伝送されている。伝送されてきたM波の信号光は、前置光増幅器12,で一括して光強度が強められた後に、光分波器13,で各波艮の信号光に分離される。各波艮の信号光は光識別再生器14,」(1≦i≦M)に入力され、チャネルごとに再生処理される。再生された各波艮の信号光は合流型光スイッチ15,に入力され、光バスの切り替え(クロスコネクション)が行われる。

(0008) たとえば、光ファイバ11: から入力された波長え、の信号光(光バス)の目的とするノードが光ファイバ18 に接続されている場合には、波長え、の信号光は合流型光スイッチ15: で切り替えられて光結合器16 へ送出され、光ファイバ18 から目的のノードへ伝送される。後置光増幅器17, は、光識別再生器14, から光結合器16, の経路における光強度の損失を補償するために配置される。

[0009] 図9は、合流型光スイッチ15の基本構成 を示す(参考文献:上記論文)。図において、合流型光 スイッチは、M×N個の1×2光スイッチ21と、N本 の光ファイバ(1 8、~1 8x)に対応するN個のM× 1光結合器22により構成される。オン/オフ比を高め ることが必要であれば、1×2光スイッチ21とM×1 光結合器22との間にゲートスイッチ(G)23を挿入 する。合流型光スイッチに入力されるM波の信号光は、 1×2光スイッチ21によってそれぞれ所定のM×1光 結合器22ヘスイッチされる。要求される光パスの設定 状態によっては、M波の信号光がM個のM×1光結合器 22へそれぞれスイッチされることもあり、すべて同じ M×1光結合器22ヘスイッチされることもある。この ように、光パスを目的地ごとにスイッチした後に同じ目 的地の光パスを合流させることから、この光スイッチ構 成を合流型光スイッチと呼ぶ。

[0010] M波の波長が多重されている光パスを異なるN地から受け取る光パス・クロスコネクトシステムでは、M×N本の光パスを切り替える。その際、光パスが正しく切り替えられているか否かを監視する機能が必要になる。また、この問題は、図7に示したように光パスと波長が1対1に対応している波長パス (WP) 構成の他に、光パスと波長が1対1に対応していない仮想波長パス (VWP) 構成においても生じる。

[0011] さらに、波長多重化技術を駆使した従来の 光伝送路では、各光パスの信号光レベルを一定値に調整 する機能は設けられていない。一方、光パス・クロスコ ネクトシステムでは、光源から出力された信号光が合波 されて光伝送路へ送出されるまでに、光スイッチ等の多 くの受動系光部品を通過するので各光パスの信号光レベ ルは一定にならない。したがって、各光パスの信号対雑 音強度比(SNR)を均一にして伝送品質を向上させる ためには、出力用光伝送路または出力用光増幅器の入力 段において、各光パスの信号光レベルが一定になるよう にレベル調整を行う必要がある。

【0012】本発明は、光パス網の概念を用いたネットワーク構成において、光パスの設定状態を監視し、光パスに対応した信号光レベルを容易に制御することができる光パス監視装置を提供することを目的とする。

[0013]

(課題を解決するための手段) 本発明の光パス監視装置は、光パス・クロスコネクトシステムの光スイッチ部(例えば図8の合流型光スイッチ15)で、信号光に重量したPLT信号をモニタして光パスの設定状態および信号光レベルの監視と制御を行う。主信号光に重量されたPLT信号には波長に固有の周波数を割り当てるので、各周波数成分の振幅値を検出することにより、波長多重化信号光の各光パスの設定状態と信号光レベルとを認識することができる。

【0014】さらに、検出されたPLT信号の振幅値に 20 応じて信号光レベルを制御することにより、各光パスに 対応する信号光レベルを均一に調整することができる。

[0015]

【発明の実施の形態】

(第1の実施形態)図1は、本発明の光バス監視装置の第1の実施形態を示す。ここでは、図8に示す光パス・クロスコネクトシステムの光識別再生器14の光送信部において、各信号光へそれぞれ対応する周波数fi,f2,…,fuのPLT信号を重畳し、合流型光スイッチ15の出力光の一部を分岐してPLT信号を監視する構成を示30 す。合流型光スイッチ15は、図9に示す構成と同じとする。信号光にPLT信号を重畳する技術は公知技術であるので説明は省略する。

[0016] N個のM×1光結合器22の出力ポートに、それぞれ信号光強度の一部を分岐する光力ブラ31を接続する。分岐された信号光は、それぞれフォトダイオード(PD)32で電気信号に変換され、各周波数のPLT信号が抽出される。ここでは、バンドパスフィルタ(BPF)33を用いて各周波数成分fi,fi,…,fiを分離する構成を示すが、同期検波による方法でもよ

40 い。いずれも公知技術であるので説明は省略する。バンドパスフィルタ33は、N個の出力ポートに対応させてN組用意してもよいが、本実施形態ではフォトダイオード32からのN本の電気信号をアナログスイッチ34で切り換える構成により1組で対応させている。この方が実装面積を小さくできる利点がある。

[0017] バンドバスフィルタ33で分離された各周 波数のPLT信号は、ピーク検出回路35に入力されて その振幅値が検出され、A/D変換器36でディジタル 信号に変換されて制御回路37に入力される。制御回路 5037は、各周波数のPLT信号の振幅値と信号断を意味 する基準電圧V....とを比較する。振幅値がV....より大きければ、アナログスイッチ34で選択した監視対象の出力ボートに光パスがクロスコネクトされていると認識でき、小さければクロスコネクトされていないと認識できる。この認識動作により、M本の光パスの各々がN個のM×1光結合器22のいずれにクロスコネクトされ、出力されているかを正しく認識することができるので、ノードとして光パスの設定が正しいか否かを監視することができる。また、合流型光スイッチ15の位置と入力光ファイパが対応しているので、図8に示す光パス・クロスコネクトシステムの全光パスについて監視が可能である。

[0018] (第2の実施形態) 図2は、本発明の光バス監視装置の第2の実施形態を示す。本実施形態は、第1の実施形態の構成に、各光バスの信号光レベルを均一に制御する回路を付加したものである。ここでは、合流型光スイッチ15のゲートスイッチ(G)23を光可変減衰器として用いた構成を示す。

)

【0019】合流型光スイッチ15の各出力ポートにおける信号光レベルは、第1の実施形態の構成によって得られるPLT信号の振幅値をもとに検出可能である。制御回路37は、各周波数のPLT信号の振幅値と、M×1光結合器22の出力ポートにおける所定の信号光レベルに対応した基準電圧Vren(>Vren)とを比較し、両者が一致しているか否かを判別する。制御回路37は、出力光レベルが基準値以下である光パスの経路にあるゲートスイッチ23に対して、D/A変換器38を介してゲートスイッチ23に対して、D/A変換器38を介してゲートスイッチ23に対して、D/A変換器38を介してゲートスイッチ23に対して、D/A変換器38を介してゲートスイッチ23に対して、D/A変換器38を介してゲートスイッチ23に対して、D/A変換器38を介してゲートスイッチ23に対して、D/A変換器38を介してゲートスイッチ23に対して、B/MのM×1光結合器22に対応するゲートスイッチ23の制御は、各周波数対応にアナログスイッチ(図示せず)を用いて切り換える構成としてもよい。これにより、各光パスの信号光レベルを均一に制御することができる。

[0020] 図3は、ゲートスイッチ23およびゲート スイッチ駆動回路39の構成例を示す。図において、ゲ ートスイッチ23はシリカ系光導波路によって形成した マッハツェンダ干渉計とする。マッハツェンダ干渉計 は、2つの方向性結合器41,42の間に2本の光導波 路43、44を接続し、その一方の光導波路にヒータ4 5を取り付け、熱光学効果による光導波路の屈折率変化 によってスイッチ動作をさせる構成である。ここでは、 高いオン/オフ比を確保するために、2本のアーム長が 異なる非対称型としている。2つの方向性結合器41, 42の結合係数 k が 0.4 であるときのスイッチング特性 の計算結果を図4に示す。機軸はヒータ45への印加電 力 (相対値)、縦軸は透過率 (dB) であり、信号光が入 カポートilから入力されたときに出力ポートol, o 2へ出力される透過特性を示す。出力ポートo2に対す る透過特性では30dB以上のオン/オフ比が得られること がわかる。また、印加電力によって透過率を変化させる ことにより、信号光レベルを調整することができる。

6

(0021) なお、ゲートスイッチ23には、マッハツェンダ干渉計の他に半導体レーザ光増幅器を用いて構成することもできる。ゲートスイッチ駆動回路39は、オペアンブ46とトランジスタ47によって構成した定電流回路を用いる。基準電圧は、D/A変換器38から与えられる。この基準電圧を変化させることにより、ヒータ45への印加電力を変化させて透過率を調整する。D/A変換器38には、制御回路37から信号光レベルを10均一にするのに必要なバイナリ符号が与えられる。

(0022) ところで、本発明の光パス監視装置は、図8に示す光パス・クロスコネクトシステムの合流型光スイッチ15の出力ポートに付加する構成の他に、図10に示す光パス・クロスコネクトシステムの空間光スイッチ19にも適用できる。すなわち、空間光スイッチ19の出力ポートに出力光強度モニタ付き光減衰器を設ければよい。光パス設定状態と信号光レベルの監視は同様にして行うことができる。なお、図において、13は光分波器、14は光識別再生器、20は光合波器である。

20 [0023]

[発明の効果] 以上説明したように、本発明の光パス監視装置は、光パス・クロスコネクトシステムにおいて、 光パスが正しくクロスコネクトされたか否かを監視できるとともに、光スイッチ部から出力される各波長の信号 光レベルの均一化を図ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の光バス監視装置の第1の実施形態を示すブロック図。

[図2] 本発明の光バス監視装置の第2の実施形態を示 30 すブロック図。

[図3] ゲートスイッチ23およびゲートスイッチ駆動 回路39の構成例を示す図。

【図4】マッハツェンダ干渉計のスイッチング特性の計算結果を示す図。

- 【図5】 従来の伝送路監視方式の概要を示す図。
- 【図6】PLT信号を特定するためのデータを示す図。
- 【図7】5つのノード間に設定される光バスの様子を示す図。

【図8】光パス・クロスコネクトシステムの構成例を示 40 すブロック図。

【図9】合流型光スイッチ15の基本構成を示すブロック図

【図 1 0】光パス・クロスコネクトシステムの他の構成例を示すブロック図。

【符号の説明】

- 11, 18 光ファイバ・
- 12 前置光增幅器
- 13 光分波器
- 14 光識別再生器
- 50 15 合流型光スイッチ

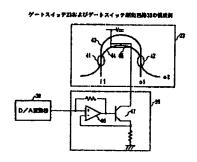
7

- 16 光結合器
- 17 後置光增幅器
- 19 空間光スイッチ
- 20 光合波器
- 21 1×2光スイッチ
- 22 M×1光結合器
- 23 ゲートスイッチ (G)
- 31 光カプラ

)

- 32 フォトダイオード (PD)
- 33 バンドバスフィルタ (BPF)
- 34 アナログスイッチ

[図3]



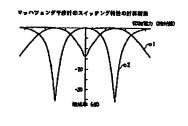
35 ピーク検出回路

- 36 A/D変換器
- 37 制御回路
- 38 D/A変換器
- 39 ゲートスイッチ駆動回路

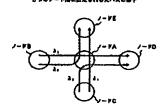
8

- 41,42 方向性結合器
- 43,44 光導波路
- 45 ヒータ
- 46 オペアンプ
- 10 47 トランジスタ

【図4】

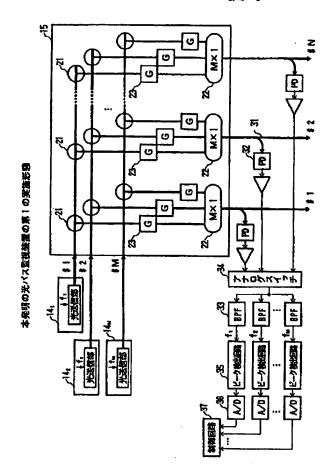


【図7】 5つ0ノーFMに独定される光パスの第子



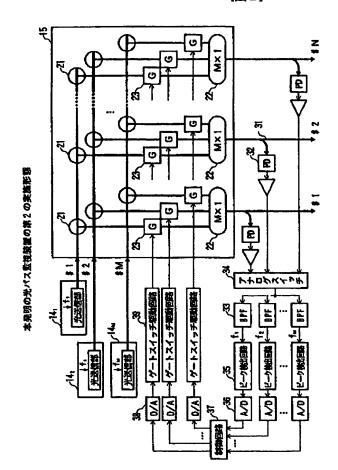
【図 5】

[図1]



,

(図2)

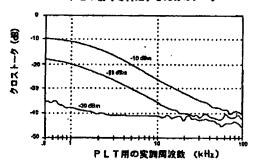


)

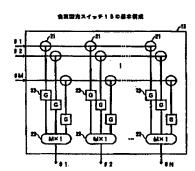
)

[図6]

PLT信号を特定するためのデータ

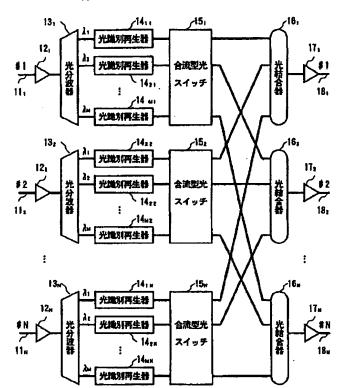


[図9]



【図8】

光パス・クロスコネクトシステムの構成例

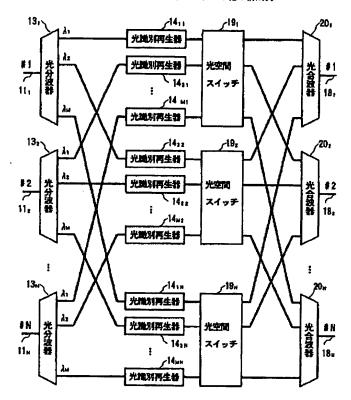


)

)

[図10]

光パス・クロスコネクトシステムの他の構成例



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

識別記号

庁内整理番号

FI

技術表示箇所